**Йе Тун Тэйн. Методы управления режимами диффузионных установок и контроля качества топологий в микро и наноэлектронике: диссертация ... кандидата технических наук: 05.13.06 / Йе Тун Тэйн;[Место защиты: Национальный исследовательский университет «МИЭТ»].- Москва, 2014.- 138 с.**